(B) 日本国特許庁(JP)

① 特許出 關公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-195957

@Int_Cl_4

最別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

リードフレーム

顧昭59~50939 创特

の出 顧 昭59(1984)3月19日

砂発 明 者

谷川

番 太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

79発 明 者

沢

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

切出 麗

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理

弁理士 高橋 明夫 外1名

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

1. 偏面に突出部を設けて成ることを特象とする

2. 前記リードフレームがプラステックモールド - 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説男

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの倍着性を良くし、剣止性のよい樹脂 封止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に 示すごときものが周知である。(工業調査会刊「IC 化奥装技術」P137~P150など)。第1四に て、1は半導体テップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導 という面で問題があることがわかった。

TO SHARROWS AND THE STATE OF THE STATE OF THE SHARROWS AND THE SHARROWS AND THE STATE OF THE SHARROWS AND TH

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 **に引出するリードである。このリード何の電信及** び半導体チップ舞の電極をコネクタワイヤを用い て、勇知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的姿貌を行った後に、樹脂(レ **ジン)を周知のトランスファーモールド法などに** より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止型半導体装置にあっ ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 にし、剣正性(耐理性)を向上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化に伴ない、封止巾が増々抜くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その何面が フラット化構成されており、リードフレートとレ グンとの告着性が不足し、對止性。信頼度の向上

(発明の目的)

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂対止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前配ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の配送および森付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本蔵において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面積増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの復気等の表透性異物の侵入 の半導体チェブへの到達時間を長くして、剣止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上さ せることに成功した。

〔疾始伤〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの、要部針視回、 第3回は第2回I-I線斯面図を示す。

第4 図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂対止型半導体装置の断面図を示し、第4 図にて、9 は半導体チャプ、10 はコネクタワイヤ、11 は樹脂対止体、12 はリードフレームで半導体チャブ9 を搭載しているタブ13、及び半導体チャブ9 の内部配級をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14 にはそれぞれ突出部15 が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば 4 2 アロイ合金により構成される。半導体チップ 9 は、例えば シリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の国路景子が形成され、1 つの回路機能を与えている。回路景子は例えば 絶縁ゲート型電界効果トランジスタ (MOSトランジスタ)から成り、これらの国路景子によって、例えば論理回路およびメモリの国路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム (A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキシ樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、運宜の関係で横方向に複数の線条の構部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂對止型半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14の樹脂對止体11に埋込まれる長さが次第に短くなって第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードとする場合、折曲げ時にリードが増脂對止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔効 彔〕

- (1) リードフレームの切断国に設付けを行ない、 側面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られる。
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

かつ、偶面がフラットである場合に比較して、駅が形成されているのでリータペスが長くなり、その結果外部からの半導体製置内部への長遠性員のの投入が退くなり対止性(計量性)が向上で、対しているのでは、対しているのでは、対しているのでは、リードでは、リードのでは、リードでは、リートでは、リートでは、リームとは工業上極めておる。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けることに加えて、第5回に示すように、リードの上面に 作部を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるん だり、樹脂割止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は途脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 全体化突出部を設けた例を示したが、一部化突出 部を設けても差支えない。又前記実施例では講部 セリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。

本発明はデェアルインライン(DIL)タイプのパッケージの体、フラットパックタイプのパッケージなど他の機能対止選挙導体装置にも適用することができ、機能対止認挙導体装置全般に適用できる。 又電子部品のパッケージ技能にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部所視図、 第3回は第2回IーI線断面図、

第4回は本発明リードフレーAを使用して成る 樹脂製止型半導体装置の断面圏、

第5回は本発明の他の実施例を示すリードフレ

ームの平面図である。

1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、4…タブ、5…タブ吊がリード、6…リード、7

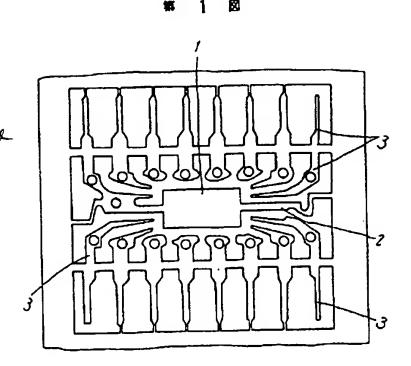
…樹脂穴、8 …突出部、9 …半導体チップ、10 leadfaml mコネクタワイヤ、11 …樹脂對止体、12 … y

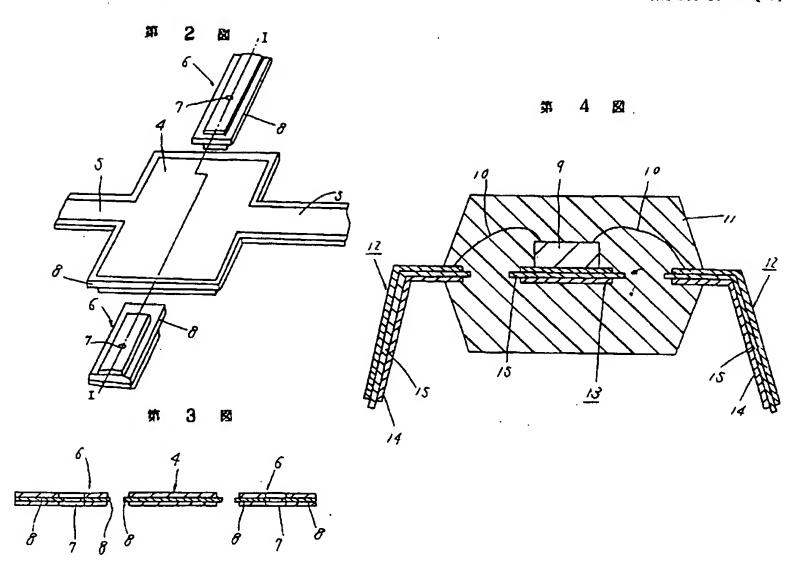
ードフレーム、18…メブ、14…リード、15

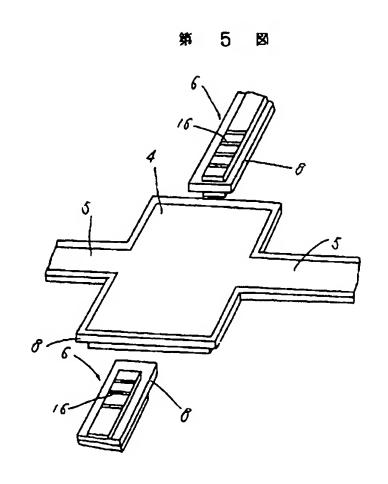
…突出部、16…壽部。

265.20.1.1

代理人 弁理士 高 囊 明 夫







Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.